### 國立清華大學

### 碩士論文

#### 單光子展頻

Spread Single Photon Spectrum

系 所:物理研究所

學 號:105022555

研究生:陳奕丞 (Chen, Yi-Cheng)

指導教授:褚志崧 教授 (Prof. Chuu, Chih-Sung)

中華民國一〇八年七月

### **Todo list**

補上型號	,確定共振的	空的物	質,	與偏	振的	關係	系					13
重畫圖,打	巴藍線去掉											20

### 單光子展頻

## 摘要

我們運用對單光子波包的操控,讓單光子免於被躍遷頻率同其頻率的原子吸收或「偵測」,達到隱形斗篷的效果。

關鍵字:關鍵字,論文,樣板,讓我畢業

### Spread Single Photon Spectrum

### **Abstract**

Write your English abstract here.

Keywords: Keyword, Thesis, Template, Graduate me

### 誌謝

謝謝天謝謝地

## 目錄

		真	欠
摘	要	i	iii
Al	ostrac	${f ct}$	$\mathbf{iv}$
誌	謝		$\mathbf{v}$
目記	錄		vi
_	`	實驗背景與動機	1
	1.1	古典通訊展頻	1
	1.2	量子通訊展頻	1
<u> </u>	`	基本原理介紹	2
	2.1	展頻技術	2
	2.2	相位調製	2
		2.2.1 數學形式	2
		2.2.2 單頻波	3
三	`	理論模擬	5
	3.1	展頻及壓縮	5
	3.2	<sup>87</sup> Rb 原子氣體吸收	7
		3.2.1 展頻對吸收率的影響	7
		3.2.2 吸收對頻譜還原的影響	8

四、	實驗儀器與優化流程	10
4.1	隨機訊號產生器	10
4.2	電光調製器	11
4.3	高頻電訊號放大器	12
4.4	法布立-培若干涉儀	12
4.5	Etalon 干涉儀	13
五、	實驗架設與結果討論	14
5.1	光源製備	14
	5.1.1 雷射光	14
	5.1.2 單光子	14
5.2	雷射頻譜量測	16
	5.2.1 2 Gb/s 隨機訊號之相位調製	17
	5.2.2 10 Gb/s 隨機訊號之相位調製	19
5.3	<sup>87</sup> Rb 原子吸收譜	19
5.4	單光子相位調製對原子吸收之影響	21
5.5	雷射光相位調製對原子吸收之影響	23
5.6	單光子頻譜壓縮	24
5.7	雷射光頻譜壓縮	25
5.8	誤差分析與模擬修正	26
六、	總結	28

## 圖目錄

		頁次
2.1	窄頻雷射頻譜	4
3.1	隨機訊號 $PRBS(t)$	5
3.2	展寬後頻譜模擬圖	6
3.3	$\Delta t_p > \Delta t_{RF}$ 時壓縮頻譜	7
3.4	<sup>87</sup> <i>Rb</i> 原子吸收譜	8
3.5	不同隨機訊號的展頻對穿透率之影響	8
3.6	展頻後吸收對壓縮之影響	9
4.1	隨機訊號眼圖	10
4.2	偏振角度不對	11
4.3	放大後的隨機訊號眼圖	12
4.4	Fabry-Perot 干涉儀透射頻率	13
5.1	糾纏光子對之 $G^2( au)$ 量測 $\dots$	15
5.2	調整溫度測量雙光子產生率	16
5.3	調整溫度測量雙光子產生率(加上濾波器)	16
5.4	雷射頻譜量測光路圖	17
5.5	窄頻雷射頻譜	17
5.6	5 Gb/s 訊號之展頻頻譜	18
5.9	10 Gb/s 訊號壓縮後頻譜	19

5.10	調製後的銣原子吸收譜	20
5.11	單光子量測光路圖	21
5.12	單光子通過 $^{87}Rb$ 氣體管之 $G^2( au)$ 量測 $\dots$	22
5.13	展頻後單光子被部分吸收後之 $G^2( au)$ 量測 $\dots$	22
5.14	展頻後單光子被部分吸收後之 $G^2( au)$ 量測 $\dots$	23
5.15	雷射光相位調製對穿透率之影響	23
5.16	加上濾波器之單光子量測光路圖	24
5.18	原子吸收對單光子壓縮品質比較圖	25
5.19	原子吸收對雷射光壓縮品質比較圖	26
5.20	PRBS 輸出之訊號	27
5.21	經放大器之隨機訊號	27

### 一、 實驗背景與動機

### 1.1 古典通訊展頻

展頻技術 (Spread Spectrum Technology) 在古典通訊上已行之有年,

### 1.2 量子通訊展頻

在量子通訊中,若以單光子作為攜帶資訊的媒介,展頻技術也可以 降低環境對於單光子的影響,還能將展頻後的單光子藏匿於人工外加的 雜訊之中,並在接收端將其還原成原始訊號的模樣。

### 二、 基本原理介紹

### 2.1 展頻技術

展頻技術 (spread spectrum technology) 是一種可將原訊號的頻譜打散分佈到比原始頻寬更寬的技術。在我們的實驗上,能窄頻雷射 (narrow-band laser) 與單光子的頻寬從約 10 MHz 展至 10 GHz,其作法為,以 PRBS 產生高頻隨機訊號,使用光電調製器 (EOM) 對入射光進行相位調製,此在時域上的操作,經傅立葉轉換後等效於增加其他頻率成分,以達到展寬頻率的效果。

#### 2.2 相位調製

#### 2.2.1 數學形式

此小節介紹相位調製的數學形式。設入射 EOM 的雷射波函數為 $E_0(t)$ ,調製函數 (modulation function) 為 M(t),經調製後的波函數 $E_m(t)$  可表示成:

$$E_m(t) = E_0(t)e^{iM(t)}$$
 (2.1)

若對此式做傅立葉轉換,根據 convolution theorem,可得:

$$\mathscr{F}\lbrace E_0(t)e^{iM(t)}\rbrace = \tilde{E}_0(\omega) * \mathscr{F}\lbrace e^{iM(t)}\rbrace$$
 (2.2)

 $\tilde{E}_{0}(\omega)$  為入射光之頻譜,所以在頻譜數學分析上,我們可以把入射光頻譜與相位調製的部分分開處理,個別將兩項計算好後再做摺積即可得到調製後的頻譜。

#### 2.2.2 單頻波

若入射光的頻譜為中心頻率在  $\nu_0$  的勞倫茲分佈 (lorenz distribution),調製函數為頻率  $\nu_m$  的單頻波,意即輸入的電訊號強度隨時間的函數可表示為  $\phi_0 sin(2\pi\nu_m\omega t)$ ,則可將 (2.2) 改寫為:

$$\mathscr{F}\{E_0(t)e^{i\phi_0\sin(2\pi\nu_m\omega t)}\} = \tilde{E}_0(\omega) * \mathscr{F}\{e^{i\phi_0\sin(2\pi\nu_m\omega t)}\}$$
 (2.3)

其中  $\tilde{E}_0(\omega)$  為勞倫茲分佈,另一項傅立葉轉換的結果為第一類貝索函數 (Bessel function of the first kind):

$$\mathscr{F}\left\{e^{i\phi_0 \sin(2\pi\nu_m \omega t)}\right\} = J_n(\phi_0) \tag{2.4}$$

或在時域上看,將調製項做傅立葉級數展開:

$$e^{i\phi_0 \sin(2\pi\nu_m \omega t)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\phi_0) e^{i2\pi n\nu_m t}$$
(2.5)

可從上式看出,調製項的頻譜是由頻率為  $n\nu_m$  的狄拉克函數 (Dirac function) 組成, $n=0,\pm1,\pm2,...$ ,強度分佈為  $J_n(\phi_0)$ 。

以  $\phi_0 = \pi$  為例,從 (2.3) 可知,將入射光(圖)與調製項的頻譜做 摺積可得調製後的結果,如圖:

兩者比較可明顯看出,時域上相位調製能讓改變頻率的分佈。

圖 2.1: 窄頻雷射頻譜

### 三、 理論模擬

#### 3.1 展頻及壓縮

從上一章單頻波的例子可看出,相位調製可將原先頻率集中於  $\nu_0$  的 光,分散至  $\nu_0 \pm \nu_m, \nu_0 \pm 2\nu_m, \dots$ 。若調製函數改用時間寬度為  $\Delta T$  的隨機方波 PRBS(t) (如圖),則可將 (2.2) 的右式寫成:

$$\tilde{E}_0(\omega) * \mathscr{F}\{e^{iPRBS(t)}\}$$
 (3.1)

經計算,展寬後的頻譜如圖:

# 待放圖片

圖 3.1: 隨機訊號 *PRBS*(t)

其包絡線接近 sinc 的平方,展開的寬度為  $\pm \frac{1}{\Delta T}$ ,在我們實驗中使用的隨機訊號的產生率為  $10~{\rm Gb/s}$ ,單一位元的時間寬度為  $100~{\rm ps}$ ,相當於能將頻譜從數  ${\rm MHz}$  展至  $10~{\rm GHz}$  寬。

經展頻後的訊號,在傳輸的過程中可以降低環境的影響,避免光子

圖 3.2: 展寬後頻譜模擬圖

被特定原子團吸收,但若想還原光子初始相位的資訊,則需要做一個反向的相位調製,讓光子再經過第二台 EOM,輸入的電訊號必須為與 PRBS(t) 互補的  $\overline{PRBS}(t)$ ,這兩個訊號要滿足以下關係:

$$PRBS(t) + \overline{PRBS}(t) = 0 \tag{3.2}$$

或

$$e^{iPRBS(t)} \times e^{i\overline{PRBS}(t)} = 1$$
 (3.3)

若光子在兩台 EOM 行經的時間間距為  $\Delta t_p$ ,兩個電訊號抵達的時間差為  $\Delta t_{RF}$ ,當  $\Delta t_p = \Delta t_{RF}$  時,理論上可以對相位進行反向的調製,將展頻後的訊號壓縮,還原成原本的頻率分布,但若  $\Delta t_p > \Delta t_{RF}$ ,則無法完全還原頻譜,比較如圖 3.3,所以在實驗架設上,必須要能精確的控制電路與光路的長度,讓兩個電訊號匹配,才能達到最好的還原效果。

圖 3.3:  $\Delta t_p > \Delta t_{RF}$  時壓縮頻譜

### 3.2 <sup>87</sup>Rb 原子氣體吸收

#### 3.2.1 展頻對吸收率的影響

在光通訊中,以光作為資訊的載體,在空氣中傳輸的過程中光子會與原子產生交互作用,當光子的頻率接近原子的耀遷能階時有很大的機率會被吸收。以波長約為 795 nm 的窄頻雷射為例,將此道光打入溫度約 87 度的 <sup>87</sup> Rb 原子氣體管,調整入射光頻率測量穿透率即可掃出 <sup>87</sup> Rb 的吸收譜,結果如圖 3.4,從圖中可知,在頻率 105 GHz 與 112 GHz 的頻率位置分別約有 2 GHz 與 1 GHz 寬的吸收區域,其吸收的中心頻率是被原子的能階給決定,可從飽和吸收光譜 (saturated absorption spectroscopy) 得知;吸收的寬度則是與原子蒸氣壓和溫度有關,不同的原子運動速度分佈會有不一樣的寬度,此為效應都卜勒增寬 (Doppler broadening)。

為降低環境對光子的影響,我們可用上述之展頻技術,對光進行相位調製,將頻譜展寬,減少光對原子的吸收率。我們分別使用 1 Gb/s、5 Gb/s、10 Gb/s 與 20 Gb/s 的隨機訊號去模擬,在有展頻的狀態下,中心頻率與穿透率之關係,結果如圖 3.5,未經調製的光在 105 GHz 與112 GHz 附近會被完全吸收,若將光的頻譜展寬則能顯著的降低吸收率,

圖 3.4: <sup>87</sup>Rb 原子吸收譜

隨機訊號的頻率越高,原子對光子的影響越小。

# 待放圖片

圖 3.5: 不同隨機訊號的展頻對穿透率之影響

#### 3.2.2 吸收對頻譜還原的影響

如前所述,對已調製過的光進行反向的調製,理論上可將頻譜壓窄, 完美還原成調製前的分佈。但若先將已展頻的光通入原子團使其被部分 吸收,再進行反向的調製,則還原回來的頻譜會與原先有些微的差異, 比較如圖 3.6。

圖 3.6: 展頻後吸收對壓縮之影響

### 四、 實驗儀器與優化流程

### 4.1 隨機訊號產生器

由於實驗上無法產生真正的隨機訊號,只能使用偽隨機訊號產生器 (Pseudo Random Bit Sequence, PRBS),儀器型號為 Anritsu 的 MP1763C,可以產生 0.5 至 12.5 Gb/s 的訊號。偽隨機訊號實際上為週期訊號,會重複出現特定的隨機序列,其週期可以調整,為了達到最接近隨機的效果,我們選擇使用最長的隨機序列,一個週期內共有  $2^{31}-1$  的隨機位元。

我們實驗上實際使用的頻率為  $10~\mathrm{GHz}$  (或  $10~\mathrm{Gb/s}$ ),每秒能產生  $10\times10^9$  個隨機位元,以示波器去測量該訊號的眼圖 (eye diagram) 則可以知道訊號的品質,量測結果如下:

# 待放圖片

圖 4.1: 隨機訊號眼圖

可見實際訊號與理論(圖)有蠻大的差異,有著相對大的上升與下

降時間,圖形上下也不太對稱,這都會影響到展頻與壓縮的效果,造成 實驗與理論的誤差。

#### 4.2 電光調製器

電光調製器 (Electro-Optic Modulator, EOM) 可使用電訊號對光進行調製,一般而言可以分成三種,分別為振幅、相位與偏振的調製,在我們的實驗中需要調製的是相位。使用的儀器為 EOSPACE 的 SN73717 與 SN73718,分別為頻譜的窄寬與壓縮用。

相位調制器由鈮酸鋰  $(LiNbO_3)$  雙折射晶體製成,因泡克耳斯效應 (Pockels effect),外加電場能線性的改變快軸上的折射率,進而達到改變相位的效果,且我們稱能將 45 度線偏旋轉至 -45 度的電壓為  $V_{\pi}$ 。

由上介紹可知,實際使用上需優化進光的偏振以及電訊號的振幅, 以達到預期的相位調製效果。

我們使用半波片 (half-wave plate) 調整入射 EOM 偏振的方向,若偏振方向不對的話,調製效果會不佳,如圖,所以實驗上優化的方式為,看著調製後的頻譜,將偏振旋轉到最接近理論模擬時的角度。

# 待放圖片

圖 4.2: 偏振角度不對

### 4.3 高頻電訊號放大器

由於我們使用的隨機訊號產生器僅能輸出  $0.2 \, \Xi \, 2 \, V_{pp}$  的訊號, EOM 的  $V_{\pi}$  為  $2.3 \, \mathrm{V}$ ,需再經過放大器才能提供足夠的電壓去進行相位 調製。同樣的,也用示波器去測量眼圖,看放大後的訊號品質,如圖 4.3

# 待放圖片

圖 4.3: 放大後的隨機訊號眼圖

由於兩台放大器連接 EOM 使用的 SMA 線的材質與長短不同,會有不一樣的頻率響應與耗損,使兩個訊號無法互補,這會對頻譜壓縮與還原的效果造成負面的影響。

### 4.4 法布立一培若干涉儀

古典光可以用法布立一培若 (Fabry-Perot) 干涉儀來掃出頻譜,我們使用的儀器為 THORLABS 的(型號),FSR 為 10 GHz。此干涉儀的主體為一個共振腔,由兩面高反射率的鏡子所組成。當光垂直入射腔體時,須滿足以下共振條件的光才能會有建設性干涉,能透射共振腔:

$$2nL = m\lambda \tag{4.1}$$

n 為共振腔的折射率,L 為腔長,頻率與透射率做圖,其中  $\nu_F$  稱為 FSR (Free Spectrual Range),此參數決定了這個干涉儀適用的掃頻範圍,調

整腔長 L 的大小能改變允許透射的頻率,所以若在其中一面鏡子黏上 Piezo,輸入電壓即可微調腔長,達到掃頻的效果。

# 待放圖片

圖 4.4: Fabry-Perot 干涉儀透射頻率

此外,另一個重要的參數為 F (Finesse),為精細度,定義如下:

$$F = \frac{\pi R^{1/2}}{1 - R} \tag{4.2}$$

此共振腔的頻寬(解析度) $\delta\lambda$  與 F 成反比,關係如下式,所以鏡面反射率越高,F 越大,解析度越好,此次實驗使用的干涉儀解析度約為 30 MHz。

$$\delta\lambda = \frac{\nu_F}{F} \tag{4.3}$$

### 4.5 Etalon 干涉儀

與 Fabry-Perot 干涉儀為相同的原理,只是共振腔使用的鏡子反射率較低,所以頻寬較大(約為  $60~\mathrm{MHz}$ ),若固定腔長  $\mathrm{L}$ ,則可做為濾波器使用,僅讓頻率寬度在  $60\mathrm{MHz}$  這區間內的光通過,中心頻率則  $\nu$  可以由溫度  $\mathrm{T}$  改變腔長  $\mathrm{L}(T)$  來調整。

補上型號,確定共振腔的物質,與偏振的關係

### 五、 實驗架設與結果討論

#### 5.1 光源製備

#### 5.1.1 雷射光

雷射光源為 Toptica 的半導體雷射,可產生波長 795 nm 的窄頻雷射

#### 5.1.2 單光子

雙光子的產生機制為 SPDC,入射一道波長 397.5 nm 的藍光雷射進入 PPKTP 晶體,產生 Type-II 的時間 - 能量糾纏光子對 (time-energy entangled biphoton),波長為 795 nm。實驗上會將產生出來的雙光子對經過 PBS,將訊號分為 signal 和 idler,以 idler 做為觸發訊號,使 signal 經過  $^{87}Rb$  原子氣體管與 EOM,讓光子被吸收或對其進行相位的調製,並做  $G^2(\tau)$  的測量, $G^2(\tau)$  的定義如 (5.1)。

$$G^{2}(\tau) = \frac{4\Gamma_{s}\Gamma_{i}}{\Gamma_{s} + \Gamma_{i}} \begin{cases} e^{\Gamma_{s}\tau} &, \tau < 0 \\ e^{-\Gamma_{i}\tau} &, \tau > 0 \end{cases}$$

$$(5.1)$$

此為二階強度關聯函數 (second-order intenstity correlation function), $\tau$  為兩顆單光子抵達探測器的時間差。在符合準相位匹配條件 (quasi phase matching condition) 時能最有效率的產生雙光子,實際測量結果如圖 5.1,此光子之時間波包寬度約為 100 ns,頻寬為 4.5 MHz。

圖 5.1: 糾纏光子對之  $G^2(\tau)$  量測

為了找到符合準項未匹配條件的入射光波長與晶體溫度,實驗上我們先將入射光的頻率固定在 105489 MHz,改變晶體溫度測量雙光子的產生率 (biphton rate),結果如圖 5.2黑線,在 39.91°C 至 40.10°C 有四組符合條件的模態,若讓其中一顆光子經過 <sup>87</sup>Rb 原子氣體管,並做相同的量測,結果如圖 5.2紅線,可以發現第二和第三個的模態雖有明顯的吸收,但吸收率不高,我們認為這是因為晶體所產生的光子為多模(multi-mode) 而非單模 (single-mode),同時產生了兩種以上頻率的單光子,儘管其中一個頻率的光子能完全被吸收,其他頻率的光子仍會透射,因此無法讓透射率趨近於零。為了確認這想法,我們在探測器前面加上一個頻寬為 60 MHz 的 Etalon 濾波器,只允許特定頻率附近的光通過,並針對第二和第三個模態做相同的量測,其結果如圖 5.3,加了濾波器之後,這兩個頻率的光就能被完全吸收,能確定此時的單光子為單模。後續的實驗我們會選用第二個模態所產生的單光子進行調製與量測。

圖 5.2: 調整溫度測量雙光子產牛率

# 待放圖片

圖 5.3: 調整溫度測量雙光子產生率 (加上濾波器)

### 5.2 雷射頻譜量測

實驗光路架設如圖,我們將窄頻雷射通過兩台 EOM 對其進行相位調製,第一台為展頻用,第二台用來做反向的調製還原頻譜,再以Fabrty-Perot 干涉儀去測量頻譜。

在兩台 EOM 都關閉的情況下,可以測到波長 795 nm 窄頻雷射的頻譜,結果如圖,以此 Fabry-Perot 的解析度掃出的雷射頻寬約為 30 MHz。

若只開啟第一台 EOM,在 10 Gb/s 隨機訊號的調製下可將窄頻雷射光的頻譜展至 10 GHz 寬,但由於我們的使用的 Fabry-Perot FSR 僅 10 GHz,無法涵蓋完整的頻率區間,會使測量的結果失真,要想掃出完整

圖 5.4: 雷射頻譜量測光路圖

# 待放圖片

圖 5.5: 窄頻雷射頻譜

展開的頻譜需使用 FSR 20 GHz 以上的干涉儀,所以下面會先以 2 Gb/s的訊號來測試展頻的結果是否符合理論模擬。

#### 5.2.1 2 Gb/s 隨機訊號之相位調製

先以 2 Gb/s 隨機訊號進行相位調製,只開啟第一台能將頻譜展至 ±5 GHz 寬,如下圖。

頻譜的形狀大致上與理論相符,但在 ±2 GHz 的位置有一個突起的訊號,這是由於隨機訊號的上升與下降時間不夠快所致,若在數值模擬中把隨機訊號加上約 30 ps 的上升與下降時間(如圖),則會出現類似的結果,如圖:

此外,還可看出該頻譜的包絡線有週期振盪的訊號,原因為我們使

圖 5.6: 5 Gb/s 訊號之展頻頻譜

## 待放圖片 待放圖片

(a) caption\_1

(b) caption 2

用的隨機訊號實際上是個重複出現的週期訊號,每個週期有  $2^{31}-1$  個位元,若把單位週期的位元數調為  $2^{15}-1$  做可看到週期更小的震盪週期,如圖:

### 待放圖片 待放圖片

(a) caption\_1

(b) caption\_2

從測量的頻譜可以看出,展寬的頻率與理論計算的結果一致,所以 我們認為  $10~{\rm Gb/s}$  的隨機訊號能將訊號展至  $\pm 10~{\rm GHz}$  寬。

#### 5.2.2 10 Gb/s 隨機訊號之相位調製

上一小節我們先以 2 Gb/s 的訊號做展頻的測試,是由於我們使用的 Fabry-Perot 干涉儀 FSR 不夠大,無法涵蓋以 10 Gb/s 訊號調製的展頻頻譜。至於壓縮頻譜的部分,能將頻寬還原成約 10 MHz,所以可使用 10 Gb/s 的訊號進行調製與量測。

當兩台 EOM 同時開啟時,理論上要能將展寬的頻譜還原成調製前的狀態,但從圖 5.9的實驗結果可以看出,壓縮回來的頻譜與調製前相比,中心頻率的強度僅為本來的 70%,若只計算中心頻率附近 1 GHz 的頻率區間,與調製前的頻譜相比光強僅約 80%,剩下 20% 的能量還分散在其他頻率沒被還原。造成頻譜壓縮效果不佳的可能原因為,兩個隨機訊號的形狀與穩定度皆不同(如圖 4.3),上下也不夠對稱,導致無法將相位做反向的調製,使訊號完美還原成最初的狀態。

# 待放圖片

圖 5.9: 10 Gb/s 訊號壓縮後頻譜

#### **5.3** 87 Rb 原子吸收譜

為了確定相位調製對於銣原子吸收的影響,我們在兩台 EOM 的後面放上一個 <sup>87</sup>Rb 原子氣體管,並以光二極體 (photodiode) 收光,測量透射的強度。只有在入射頻率與銣原子躍遷能階共振時光子才會被吸收,

使透射率降低,所以若連續調整入射光的頻率,則能掃出整個吸收譜,如圖 5.10 黑線。

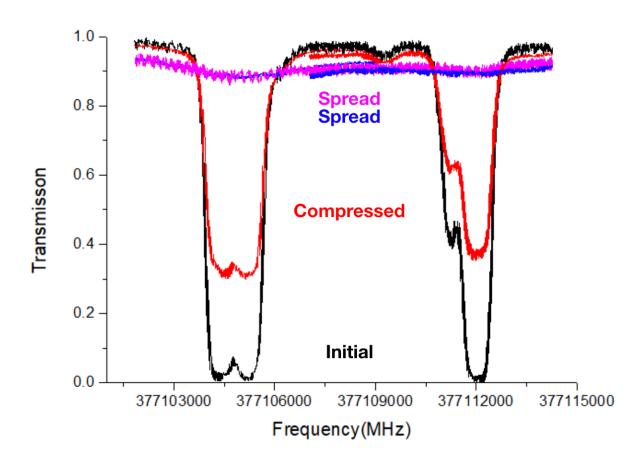


圖 5.10: 調製後的銣原子吸收譜

接著打開第一台 EOM,將頻寬從 30 MHz 展至 10 GHz,結果如圖 5.10 紫線,可見頻譜展寬之後,光能大部分透射銣原子氣體不被吸收,就像隱形了一樣,能降低光子受環境的影響。若同時開啟兩台 EOM將頻譜壓縮,則能再次看到光被吸收,如圖 5.10 紅線,但吸收率卻明顯降低,原因如上一小節所述,可能為隨機訊號品質不所致,影響頻譜壓縮的效果,有部分的能量還分散在各個頻率上沒能被還原,那些能量不在銣原子的共振頻率上,所以能夠穿透氣體管,使穿透率上升。

重畫圖,把藍線去掉

### 5.4 單光子相位調製對原子吸收之影響

從前一小節的實驗結果能得知,<sup>87</sup> Rb 的躍遷頻率約在 105 GHz 與 112 GHz 附近,這時我們將光源從窄頻雷射換成單光子,並透過改變入射光的頻率與晶體溫度,將單光子的頻率調至 112 GHz,使其能被原子吸收,再以圖 5.11的光路架設,對光子進行相位調製與測量。

# 待放圖片

圖 5.11: 單光子量測光路圖

當兩台 EOM 皆關閉時,頻寬約為 4.5 MHz 的單光子會幾乎完全被原子吸收,光無法透射氣體管,但若對其進行  $G^2(\tau)$  測量,卻會測到訊號,如圖 5.12,原因如 5.1.2 所述,是由於我們晶體產生的單光子源非單模 (single-mode),其中還存在符合別組準相位匹配條件 (quasi phase matching condition) 所產生的光,若要去除那些光子對實驗的影響,在此小節的數據處理上,我們直接將其當作雜訊扣除;下一小節的實驗中,我們會外加一個 Etalon 濾波器,只讓 112 GHz 附近的光通過。

若開啟第一台 EOM,使用 10 Gb/s 的隨機訊號對單光子進行相位調製,可以讓單光子的頻寬從 4.5 MHz 展至 10 GHz,使大部分的光可以透射  $^{87}Rb$  氣體不被吸收,扣除雜訊後的  $G^2(\tau)$  的測量如圖 5.13,透射率為 76%。另外,此時若將  $^{87}Rb$  氣體管移除,直接測量展頻後的訊號,能發現單位時間測量到的光子數與調製前相差不多,印證了本章第一小節的結論——相位調製不影響光強。

圖 5.12: 單光子通過  $^{87}Rb$  氣體管之  $G^{2}(\tau)$  量測

# 待放圖片

圖 5.13: 展頻後單光子被部分吸收後之  $G^2(\tau)$  量測

從前述的結果可知,未經調製的窄頻單光子會幾乎被 <sup>87</sup>*RB* 原子吸收,無法透射氣體管,透射率幾乎為零,但經過 10 Gb/s 隨機訊號的調製後,可讓透射率提升至 76%,如同穿上隱形斗篷般,能大部分的光子不會與原子產生交互作用,直接穿透原子團。

由 3.2.1 的模擬可知,使用越高頻的隨機訊號去展頻可提升光子隱形的效果,為驗證此模擬,我們分別使用 2, 4, 6, 8, 10 Gb/s 的隨機訊號去展頻,並經過原子團測量穿透率,實驗結果如圖 5.14, 從結果可看出,使用越高的頻率去進行調製,的確能增加光子的隱匿性,降低環境或竊聽者的影響。而我們實驗上選用 10 Gb/s 的訊號進行量測為訊號產生器和線材的限制。

圖 5.14: 展頻後單光子被部分吸收後之  $G^2(\tau)$  量測

### 5.5 雷射光相位調製對原子吸收之影響

在上一小節中,我們對單光子進行相位調製,觀察展頻對吸收率之影響,為確定此現象在不同系統下能保持一致性,我們將圖 5.11光路架設的光源改成雷射光,單光子探測器改用光二極體,並將雷射調至與單光子同樣的波長去進行同樣的量測,實驗結果如圖 5.15,與單光子的量測結果相近,調製前的光通過氣體管後會幾乎全部被吸收,但經過展頻的雷射光能有約 80% 的穿透率,也能達到隱形斗篷的效果。

# 待放圖片

圖 5.15: 雷射光相位調製對穿透率之影響

### 5.6 單光子頻譜壓縮

從前兩小節的結果可知,使用展頻技術可以有效的降低環境對光子的影響,但若考量到接收訊息端可能會需要光子原始的相位資訊,或者要讓光子與 <sup>87</sup> Rb 原子進行交互作用,我們必須要開啟第二台 EOM 進行反向的調製,盡量使光子還原到原先的狀態,若以圖 5.11的光路架設,將第二台 EOM 開啟,由於相位調製不影響光強,無從得知頻寬是否有被還原,因此要將光路架設改為圖 5.16,在單光子探測器前加上 Etalon 濾波器,限制只讓頻寬 60 MHz 內的光通過,如此一來,只要能測到訊號就代表部分光子的頻寬有被壓窄至 60 MHz 內,另一方面,這也可以將上一小節及提的雜訊去除。

# 待放圖片

圖 5.16: 加上濾波器之單光子量測光路圖

以圖 5.16的光路架設,只開啟第一台 EOM 時,被展頻的單光子能大部分透射原子團,但由於 Etalon 的過濾,頻寬 10 GHz 的光子幾乎無法抵達探測器,因而測不到明顯的訊號,結果如圖 5.17a。若將第二台 EOM 也開啟,將已展頻的單光子頻譜壓縮,則能再次測到訊號,如圖 5.17b

為了知道原子團的吸收對於單光子頻譜的壓縮有何影響,我們在兩台 EOM 同時開啟時將氣體管移除,測量先展頻再壓縮的單光子經過 Etalon 的透射率,測量的結果比較如圖 5.18,有 25% 的單光子可以在被

### 待放圖片 待放圖片

(a) caption 1

(b) caption\_2

部分吸收後,重新將頻譜壓縮回 60 MHz 內。

# 待放圖片

圖 5.18: 原子吸收對單光子壓縮品質比較圖

#### 5.7 雷射光頻譜壓縮

同樣的,我們以上一小節相同的架設,將光源換成雷射光,單光子探測器改為光二極體,且進行同樣的測量,結果如圖圖 5.19,與單光子的量測結果相近,經展頻後在壓縮的光,僅 70% 能通過 Etalon 濾波器,若在中間放氣體管使部分光被吸收,僅 40% 的光能通過 Etalon,被重新壓回窄頻雷射

圖 5.19: 原子吸收對雷射光壓縮品質比較圖

### 5.8 誤差分析與模擬修正

由相位調製的基本原理可知,若輸入兩台 EOM 的隨機訊號符合式 () 的條件,則能完美的將光的相位與頻譜還原成最初的狀態,在我們實驗中所使用的窄頻雷射與單光子,頻寬皆遠小於 Etalon 濾波器的頻寬,在沒原子團吸收的狀況下,被展頻再壓縮的光應該要能 100% 通過 Etalon,這與實驗測量的結果不符,我認為主要的可能原因為隨機訊號的品質不佳所致,兩個訊號從 PRBS 輸出時的波形如圖 5.20,兩者形狀不一致,且上下不對稱,若在經過延長線與高頻訊號放大器波形則變為圖 5.21,兩者變得更不一致,有著不一樣的波形、穩定度、上升時間、下降時間與交叉位置 (crossing),這些因素都會使兩台 EOM 的調製無法互相抵消,讓相位無法還原至最初的狀態。除此之外,也有能是因為兩台 EOM 對高頻訊號的響應不同,也會影響調製的結果。

為了確認上述的因素所造成的影響,根據圖 5.21的測量結果,修正 模擬時使用的隨機訊號,修正的參數如表,若以此隨機訊號進行模擬, 則能稍微貼近實驗結果,比較如表:

圖 5.20: PRBS 輸出之訊號

# 待放圖片

圖 5.21: 經放大器之隨機訊號

### 六、 總結

展頻好棒棒是一個想起來很簡單,做起來很靠腰的一個實驗